

A GREATER MEASURE OF CONFIDENCE

KEITHLEY

A Tektronix Company

学会克服高亮度LED的电气测量挑战



| | |
|---|----|
| 克服高亮度LED电气测量挑战 | 2 |
| 回顾LED制造寿命周期中的3个步骤 | 3 |
| 学会为应用选择正确的源测量单元 (SMU) | 5 |
| 2651A型高功率/大电流系统数字源表 源测量单元 (SMU) 仪器 | 6 |
| 2600B系列数字源表源测量单元 (SMU) 仪器 | 8 |
| 2400系列数字源表源测量单元 (SMU) 仪器 | 10 |
| 吉时利源测量单元 (SMU) 工程创新 给您带来的益处 | 12 |
| 源测量单元 (SMU) 选型指南 | 13 |
| 了解更多信息 | 14 |

克服高亮度LED电气测量挑战

高亮度发光二极管(HBLED)因其使用效率高、寿命长和可用颜色范围宽而在当今电子设备中迅速普及。这些特性正推动其用于建筑照明、汽车照明、医疗设备、军事系统以及普通照明等应用。对高亮度LED的需求将持续增长，甚至超过其价格下降和效率提高的速度；不过，这些成就取决于测试方法和测试仪器的进步。

高可靠与高精密电气测量队高亮度LED大规模生产至关重要，因此，对测量的深入理解非常重要。我们的电子指南提供到基于应用的研讨会、应用笔记及其他材料的访问。我们希望您在浏览这些材料之后，能够熟悉高亮度LED的常见电气测量，知道如何克服与这些测量有关的挑战。您将学习并了解：

- LED自发热效应及如何避免
- 如何建立正向电压与结温关系
- 正向电压测量中的噪声影响
- 直流与交流LED之间的测试差异

■ [文章 - 高精度、高费效比高亮度LED测试入门与器件原理](#)

■ [应用简介 - 简化的LED IV特性分析](#)

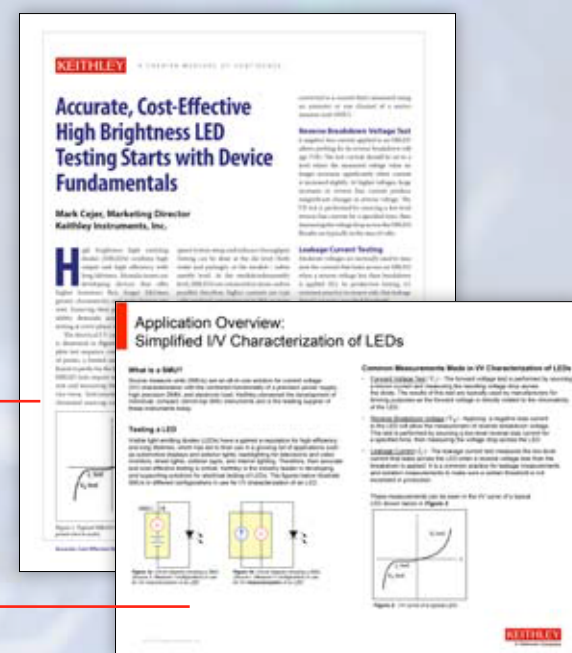
高价值高亮度LED测试

为了利用高亮度LED带来的新机遇，制造商正在寻求增加现有高亮度LED设计产量并降低其成本的办法。在研发实验室，正在研究新的III-V族材料与荧光剂（用于白光），以实现具有更佳性能高亮度LED的廉价生产方法。其主要目标包括效率更高、色彩更丰富、电流密度和光输出更高，以及具有改进冷却能力的更佳封装。这些目标对照明中使用的高亮度LED非常重要，因为在照明领域白炽灯和荧光灯目前具有相当大的单价优势。现在浏览我们的系列研讨会，分为两个部分：

- [研讨会：克服高亮度LED电气测量挑战\(第1部分\)](#)
- [研讨会：满足高功率高亮度LED电气测量要求\(第2部分\)](#)



浏览视频：
[克服高亮度LED电气测量挑战](#)



您是否需要帮助、报价或订购？
[请在线联系我们。](#)

■ [加入我们的应用论坛讨论。](#)

回顾LED制造寿命周期中的3个步骤

第一步：晶圆验收测试 (WAT) 或芯片分拣

在生产测试中的晶圆验收测试或芯片分拣循环期间，要对晶圆上的每个LED器件进行测试，从而对好的芯片和坏的芯片进行分类。这将确保晶圆上的LED器件满足设计规范，并防止对不良芯片进行增值加工。

吉时利2600B系列数字源表®源测量单元 (SMU) 仪器系列产品非常适合晶圆验收测试等自动测试应用，这类应用要求自动化程度最高、吞吐量最大。2600B系列测试脚本处理器(TSP®)技术通过完全嵌入和执行源测量单元 (SMU) 仪器内部的完整测试程序，提供业界最佳的性能。实际上，这避免了与PC控制器之间的所有耗时的总线通信，因此大幅缩短整个测试时间。

第二步：LED器件测试

在LED器件测试周期中，要对每个LED器件的反向击穿电压、漏电流、正向电压、光学测试等参数进行测试。吉时利2400系列数字源表®源测量单元 (SMU) 仪器与满足高功率要求的2651A型大电流源测量单元 (SMU) 仪器，将简化这个流程，并在不停产环境下提供可靠的操作和出众的吞吐量。此外，2602B型双通道源测量单元 (SMU) 仪器还支持LED器件的并行测试，进一步提高生产效率。

- 了解2400系列源测量单元 (SMU) 仪器的更多知识
- 了解2651A型大电流系统源测量单元 (SMU) 仪器的更多知识
- 了解2602B型双通道源测量单元 (SMU) 仪器的更多知识



- 了解2600B系列源测量单元 (SMU) 仪器的更多知识



您是否需要帮助、报价或订购？
请在线联系我们。

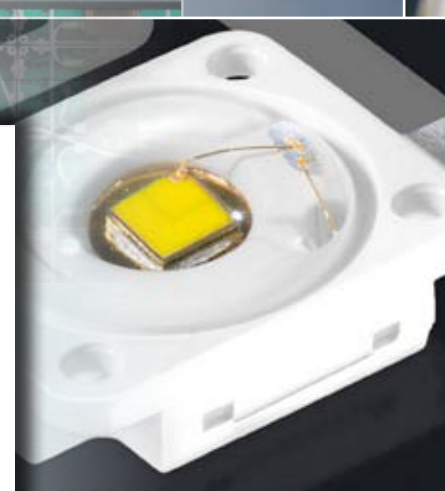
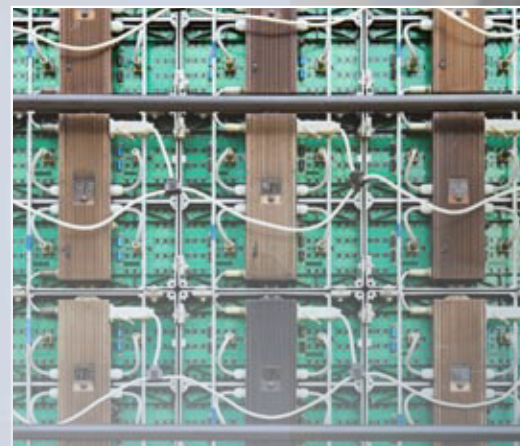
- 加入我们的应用论坛讨论。

回顾LED制造寿命周期中的3个步骤 (续)

第3步：测试LED模块

一旦LED器件嵌入到完整的模块中(如LED汽车头灯)，就要对整个LED模块进行反向击穿电压、漏电流、正向电压和光学测试。尽管在第2步中似乎已经进行了同样的参数测试，但在这一步，要在比上一步更高的功率、更高的电压和更高的电流下，对LED完整模块进行测试。

对于许多应用来说，空间有限，而且光线必须是定向的。这种在狭小封装内需要大量光的要求推动高功率LED模块的发展，它通常由一个或多个大型LED芯片组成。当需要多个LED时，它们通过串联或并联方式连接在一起，具体因应用和可用电源而异。这些LED的芯片比典型高亮度LED芯片大得多，也可以使用更大的电流。实际上，一般单一芯片要求承受高达10A的电流。高电流脉宽调制是控制LED亮度常用的方法。使用该技术时，流经LED的电流是频率恒定、电平恒定的脉冲，但脉宽是变化的。吉时利2600B系列源测量单元(SMU)仪器和2651A型大电流系统源测量单元(SMU)仪器是功能强大的解决方案，可为生产应用提供无以伦比的吞吐量。



KEITHLEY Number 3329
Application Note Series
使用2651A大功率数字源表进行高亮度LED的脉宽调制测试

引言
随着全世界对节能环保的重视，传统光源的高功耗受到了严格的限制。LED照明技术应运而生，成为照明行业的主流。LED照明技术不仅节能环保，而且使用寿命长。但是，LED照明技术也面临着一些挑战。高亮度LED芯片的功耗大，散热困难，寿命短。因此，如何对高亮度LED芯片进行可靠的测试，成为LED照明行业关注的焦点。本文介绍了如何使用吉时利2651A大功率数字源表进行高亮度LED的脉宽调制测试。

对更高功率的要求
LED芯片的功率密度越来越高，从几瓦到几十瓦不等。传统的测试方法已经无法满足高功率LED芯片的测试需求。吉时利2651A大功率数字源表具有高达10A的电流输出能力，可以满足高功率LED芯片的测试需求。

脉宽调制
脉宽调制(PWM)是一种常用的LED亮度控制方法。通过改变LED的导通时间，可以实现LED亮度的调节。吉时利2651A大功率数字源表支持PWM输出，可以实现对LED亮度的精确控制。

- **应用笔记：使用2651A大功率数字源表进行高亮度LED的脉宽调制测试**
- **了解2600B系列源测量单元(SMU)仪器的更多知识**
- **了解2651A型大电流系统源测量单元(SMU)仪器的更多知识**

LED测试的其他要求

在器件测试中，还要求进行温度测试和环境应力扫描。这些应用涉及通过采样对器件进行批量测试，目的是降低成本。吉时利3706A型系统开关(含高性能数字多用表)是一款高度集成的开关与测量系统，满足用于器件测试的自动测试系统的苛刻高精度和复用要求。

- **了解3706A型仪器的更多知识**

您是否需要帮助、报价或订购？
请在线联系我们。

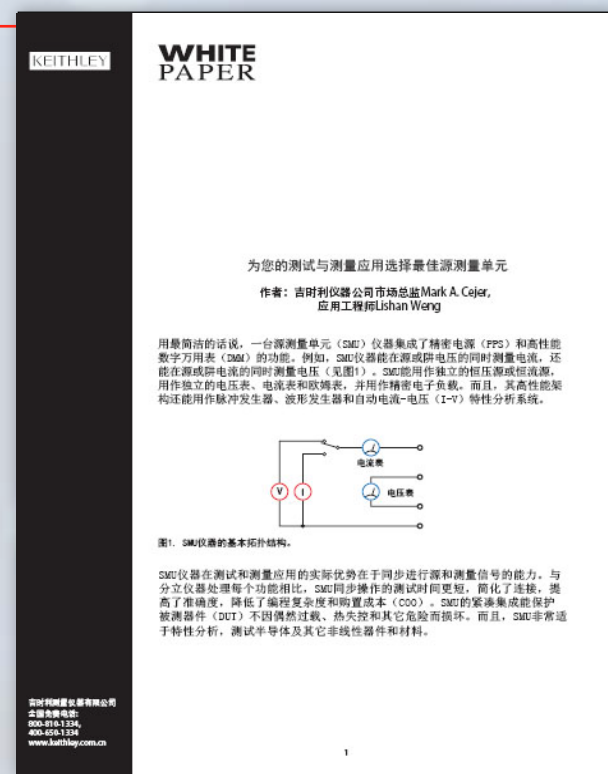
- 加入我们的应用论坛讨论。

学会为应用选择正确的源测量单元 (SMU)

由于越来越多的人发现，高度集成的数字多用表和高精密电源能力可以用于电子和半导体行业的多种应用，因此源测量单元 (SMU) 仪器迅速普及。为了为具体应用选择最适合的源测量单元 (SMU)，应当学会认真评估仪器规范。
[请浏览我们的在线研讨会。](#)

■ 阅读白皮书:

- 为您的测试与测量应用选择最佳源测量单元



参加“什么是源测量单元 (SMU) 仪器? 如何为您的应用选择正确的源测量单元 (SMU) 仪器?” [在线讨论, 请点击这里。](#)

您是否需要帮助、报价或订购?
[请在线联系我们。](#)

- [加入我们的应用论坛讨论。](#)

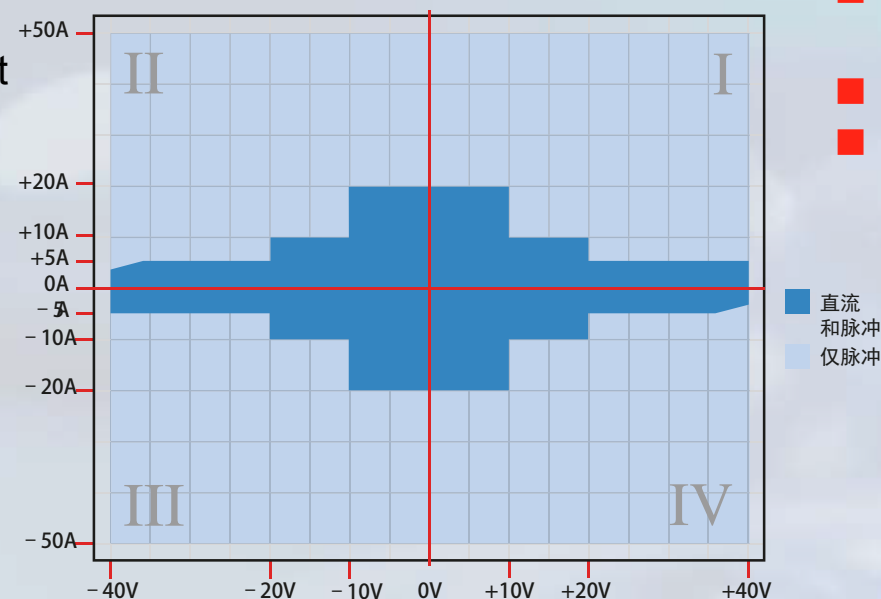
为高功率、大电流电子器件特性分析与测试提供无与伦比的性能

最新**2651A型高功率/大电流系统数字源表®**仪器具有前所未有的高功率、高精度、高速度、高灵活性和易用性，可以应对当今高功率电子器件特性分析面临的挑战。它实现了高灵活、4象限电压和电流源/负载与高精密度电压和电流仪表的完美组合。

- 灌或拉脉冲功率2,000W ($\pm 40V$, $\pm 50A$), 直流功率200W ($\pm 10V @ \pm 20A$, $\pm 20V @ \pm 10A$, $\pm 40V @ \pm 5A$)
- 容易实现两部仪器连接(串联或并联), 实现高达 $\pm 100A$ 或 $\pm 80V$ 的解决方案
- 分辨率高达1pA, 支持极低漏电流的高精密测量
- 每点1 μs (1MHz)连续18-bit采样, 对瞬态行为进行精确特性分析

可选择数字化或综合测量模式

有了**2651A型**仪器, 您可以为瞬态行为和稳态行为的精确特性分析选择数字化测量模式或综合测量模式。两个独立的模数转换器(ADC)定义每种模式——一个用于电流, 一个用于电压——在不影响测试吞吐量的情况下同时运行, 实现精确地源回读能力。数字化测量模式基于18-bit ADC, 可支持每点1毫秒的连续采样, 非常适合波形捕获和高精度测量瞬态特性。综合测量模式, 基于22-bit ADC, 支持要求最高测量精度和分辨率的应用。这将确保下一代器件中常见的极低电流和电压精确测量。

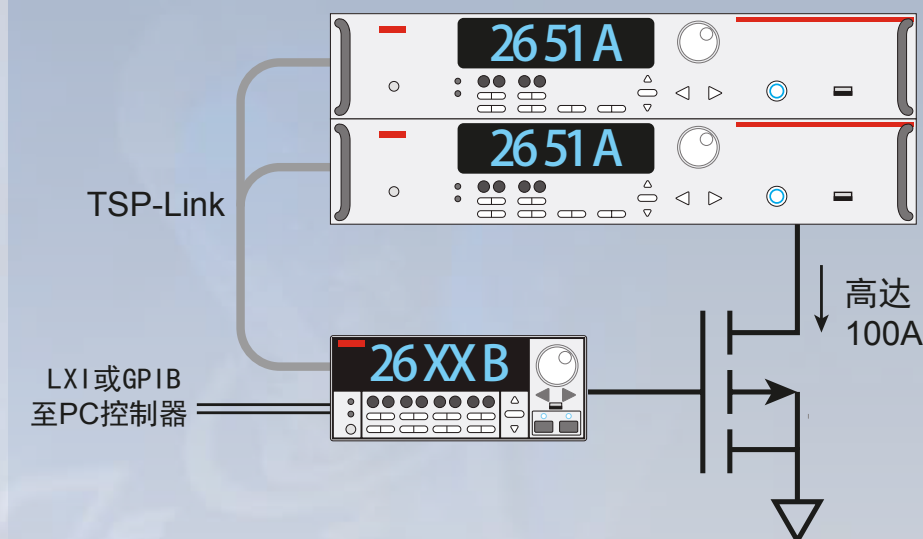


一部2651A型仪器可以灌或拉高达 $\pm 40V$ 和 $\pm 50A$ 。通过内置TSP-Link扩展总线, 可以将两部2651A型仪器进行串联, 从而将系统的电流范围扩展至100A; 也可以将两部2651A型仪器进行并联, 从而将系统的电压范围扩展至80V。其包含的嵌入式测试脚本处理器(TSP®)使用户能够将多个单元作为单台仪器进行寻址, 使其一致动作, 从而简化测试。内置触发器控制器可以在500纳秒内实现所有连接通道的同步。



2651A型应用

- 功率半导体、高亮度LED(HBLED)和光学器件特性分析与测试
- GaN、SiC及其他化合物材料与器件特性分析
- 半导体节温特性分析
- 可靠性测试
 - 高速、高精度数字化
 - 电迁移研究




为创建系统而生产。2600B系列每款仪器都含嵌入式TSP控制器与TSP-Link接口, 使之更容易与多部2651A型仪器及2600B系列其他仪器连接, 创建高达64通道的综合测试系统。利用内建500ns触发器控制器, 可以确保高精度定时和严格的通道同步。2600B系列仪器完全隔离的独立通道实现真正的每引脚源测量单元(SMU)测试, 不受主机系统电源和/或通道限制。

准备学习更多?

■ 下载2651A数据表

2651A 大功率系统数字源表 (SourceMeter®)



大功率 2651A 型数字源表进一步丰富了 2650A 系列产品。该源表专门针对大功率电子器件的特性分析和测试而设计，可帮助用户在研发、可靠性和生产领域提高生产力。包括高亮度 LED、功率半导体、DCDC 转换器、电池，以及其他大功率材料、元件、模块和组件的特性分析和测试。

与 2650A 系列产品的每个成员一样，2651A 具有高性价比、超量程电压和电流测量、结合了精密电压和电流表。该源表可作为：

- 非接触性分析仪
- 电压式电流源转换器
- 电压式电流源转换器
- 精密电压源
- 精密电流源
- 数字多用表(直流电压、交流电压、电阻和功率，分辨率达 51位)
- 精密电子负载

两种测量模式：数字化或积分

2651A 具有两种测量模式可对瞬态和稳态行为进行精密地特性分析，包括快速变化的热效应。每种模式均与独立的集成(A/D)转换器定义。

在数字化测量模式下，连续进行 1µs/点采样，每秒可捕获 1,000,000 个读数。其 18 位 A/D 转换器使用户能够捕获精密瞬态特性。对于更精确的测量，可利用基于 22 位 A/D 转换器的积分测量模式。全部 2650A 系列产品均具有积分测量模式。

应用

- 功率半导体、H-LED 和激光器特性分析和测试
- GaN、SiC 及其他复合材料和器件的特性分析
- 半导体温度特性分析
- 高精度数字化
- 电压源研究
- 大电流、大功率器件测试

www.keithley.com.cn

■ 阅读应用简介:

- 实现当今高功率器件的快速脉冲测量。学习如何实现当今高功率器件所需的快速脉冲测量。

Application Note Series Number 3129

使用2651A大功率数字源表进行高亮度LED的脉宽调制测试

引言

随着全世界对节能环保的重视，性能光源的高功耗受到了严格的审查而且政府要求提高光源的能源效率。提高能源效率的要求导致了大量的投资以及开发白炽灯泡的替代品。紧凑型荧光灯(CFL)灯泡已在市场上流行，虽然它们比传统灯泡效率要高，但是它们的体积不能理想的替代品。但是，高亮度发光二极管(HLLED)已经证实是一种更好的替代品。像白炽灯高一样，HLLED能立即达到亮度而且不含任何难以处理的化学物质。相对于白炽灯，HLLED还具有下列优点：寿命很长而且效率能不断提高。

遗憾的是，虽然HLLED的能耗大大降低，但是HLLED的价格还太高了。大多数消费者并不相信这种先进的技术。为了降低HLLED的价格，制造商不断努力提高产量，进一步提高效率水平。为实现此目标需要正确地测试。而正确地测试需要使用适合的测试设备。现在，为了正确地测试高亮度LED，制造商要求测试设备具有多功能。此应用笔记研究了一些电气测试要求以及如何用2651A大功率数字源表满足这些测试要求。

对更高功率的要求

HLLED通常定义为功率在1W及以上、工作范围典型值从100mA至2A的LED。工作电压不是10~30V而且没有采用小型陶瓷封装。典型封装为：HLLED工作电压为100mA~1A或更高，安装在小型、热传导率上以利于LED散热。不管HLLED的亮度有多大，对于大多数照明应用而言，一颗HLLED的亮度通常不够。相反，通常将多颗HLLED组合制作一个灯具，或者作为改进应用的LED灯壳或作为整体照明装置。即使HLLED在实际应用中组合使用，但是通常在独立封装上进行生产测试，因而需要适当的功率传输能力。这通常基于以下因素考虑：功率密度(PWD)的功率之一，例如加利利400系列和2650A数字源表。

对于许多应用而言，如果希望光线照多个方向性而且灯具足够的空间容纳多颗LED时，可以将多颗LED组成一个灯具。但是，在空间有限和/或光线必须定向的应用中，这种方法要么不能满足要求要么不能工作。用小时实现高亮度的需求推动了一个或多个大管芯LED结构的自取LED技术的发展。当存在多个管芯时，这些管芯采用并联连接或串联连接。这取决于应用和可用电源。这些LED的管芯比典型HLLED的管芯大得多，还能承受更大电流。通常一个管芯要求承受的电流幅度高达10A。

正确测试高功率HLLED模块要求测试设备具备大功率率至50W。虽然DAC是测试LED的最佳设备，假设一台DAC仪器具有精确测量功能，当且仅当它不能提供所需的功率电平。高功率率HLLED模块通常需要100W以上的功率，但是大多数基于仪器的DAC仅提供40W以下的功率。当时的2651A大功率数字源表提供高达300W连续直流功率以及高达2000W的脉冲功率。从而在测试现在和未来高功率模块应用中能保持可靠(图1)。

脉宽调制

脉宽调制是控制LED亮度的常规方法。采用此技术时，通过LED的电流脉冲具有固定的频率和固定的脉冲电平，但是脉冲宽度在变化(宽度)。脉冲宽度的变化改变了LED的导通时间和能量的亮度水平。在此驱动方案中，LED测试上最困难的是，由于闪烁的频率非常高，人眼无法辨别与恒定亮度级的区别。虽然通过降低正向驱动电流就能简单地控制LED的亮度，但是由于一系列的原因，脉宽调制仍然是一种更合适的技术。

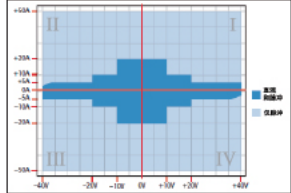


图1: 在脉宽调制中，脉冲电平和脉冲频率保持恒定，但脉冲宽度变化。

使用脉宽调制的首要、可以说是最重要的原因是在降低LED亮度时保持光线颜色的一致性。在LED中，发光颜色与LED工作时的导通电压有关。虽然随着导通电压的变化LED的导通电压将保持相对稳定，但实际上导通电压会改变几十至几百毫伏。在较低



点击上面的视频，我们将向您演示，如何将两部2651A型仪器进行组合为高达100A的电流源！

您是否需要帮助、报价或订购？
请在线联系我们。

■ 加入我们的应用论坛讨论。

利用同类最佳价值与性能 实现出众的易用性

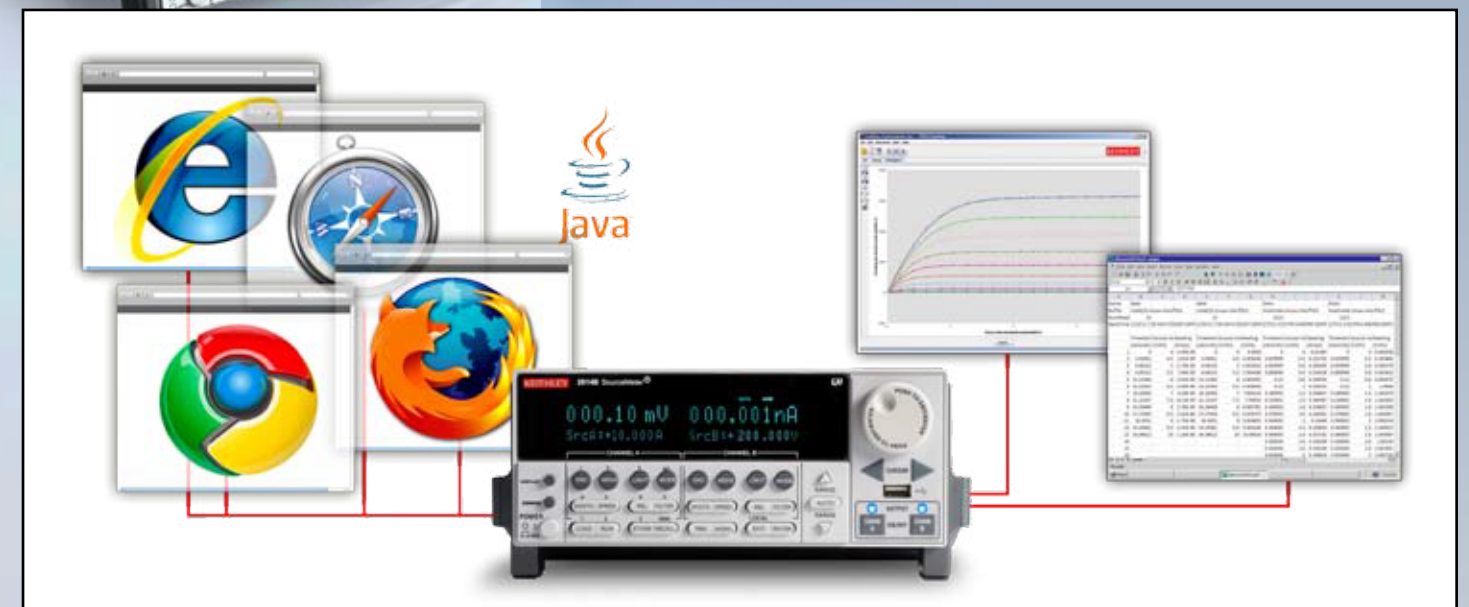
与其他数字源表®源测量单元（SMU）仪器一样，2600B系列仪器具有单通道和双通道模式。每种模式都包括精密电源、真正电流源、6½数位数字多用表、任意波形发生器、脉冲发生器与电子载荷——这些功能都包含在高度集成的4象限电压/电流源测量仪器中。

有了最新2600B系列源测量单元（SMU）生产线，最强大、最迅速、最高分辨率的测量单元（SMU）仪器，其易用性前所未有，

- 6½数位显示，具有业界最佳分辨率：0.1fA
- 软件仿真，与吉时利2400型源测量单元（SMU）仪器代码兼容
- 内建基于Java的测试软件，支持通过浏览器实现真正的即插即用IV特性分析和测试
- USB 2.0、LXI-C、GPIB、RS-232与数字I/O接口

利用2600B系列数字源表源测量单元（SMU）仪器，我们已经增加3个最新台式机型，并扩展了6款仪器的能力。

请参见本指南第11页的选型表。



浏览视频演示，学会如何直接通过web浏览器运行内建基于Java的测试软件，提高测试效率。

您是否需要帮助、报价或订购？
请在线联系我们。

- 加入我们的应用论坛讨论。

准备学习更多?

■ 下载2600B数据表

■ 阅读应用笔记:

- 高速测试高亮度LED - 学会如何利用最新测试技术, 包括嵌入式脚本处理器技术支持的仪器, 实现吞吐量优势并降低测试成本。

- 利用I-V测试设备实现更大电流的方法 - 当电流超出单个源测量单元 (SMU) 直流规范时, 如何在测试序列期间实现电流电平。

2600B系列 系统数字源表* 源测量单元 (SMU) 仪器

- 高度集成的4通道电压/电流源, 提供业界最佳性能, 分辨率高达100nA
- 系列号与具有业界最佳的动态范围: 10A脉冲源, 11A/200V 1000A
- 内置基于Java的测试软件, 通过任何Web浏览器实现真正的远程I/V特性分析和测试
- 利用TPP (测试程序编辑器) 技术, 在仪器内嵌入完整的测试程序, 实现业界最佳的系统吞吐量
- TPP-Link扩展技术, 在无需电缆情况下, 实现多通道并行测试
- 软件仿真, 与实时2600B数字源测量单元 (SMU) 仪器兼容
- USB 2.0, LAN, GPIB, RS-232 以及数字I/O接口
- 免费软件驱动与开发/调试工具
- 可搭配ADC-Serial-16通用多通道转换器特性分析软件

2600B系列系统数字源测量单元 (SMU) 仪器是业界一流的电压/电流源与测量解决方案。它是利用业界第三代源测量单元 (SMU) 技术设计的, 2600B系列产品包括标准型和增强型, 集成了高电压源、高电压源、4000V数字多用表 (DMM)、任意波形发生器、脉冲发生器以及电子负载等功能——这些功能都在一个高度集成的仪器机箱内。这是一个功能强大的解决方案, 大大超越了从台式I/V特性分析设备到分立生产测试设备中应用中的测试设备。对于台式应用, 2600B系列数字源测量单元内置了Java测试软件, 支持即插即用I/V测试, 可以通过世界各地任何计算机浏览器运行。对于自动化系统应用, 2600B系列数字源表的测试脚本处理了研发、教育和OEM各自不同的测试需求, 实现了业界最佳的吞吐量。需要大型的多通道测试设备, 2600B系列数字源测量单元 (SMU) 仪器具有不需要主机的、完全集成的选项, 因此, 可以根据测试应用需求, 很容易进行配置和重新配置。

基于Java的即插即用I/V测试软件

2600B系列数字源表是唯一内置基于Java测试软件的源测量单元 (SMU) 仪器, 支持真正的即插即用I/V特性分析, 可以通过世界各地任何计算机浏览器运行。这个软件包涵盖了研发、教育和OEM各自不同的测试需求, 只需通过标准的LAN电缆, 将2600B数字源表连接到互联网, 打开浏览器, 输入2600B的IP地址, 即可开始测试。测试结果可以下载到电子数据表 (Excel), 供进一步的分析和格式化, 或者导入其他文档格式文件。

内置基于Java的测试软件, 通过任何Web浏览器实现真正的远程I/V特性分析和测试。

1.888.KEITHLEY (US only)
www.keithley.com.cn

Application Note Series

High Speed High Bright

Introduction

Visible light emitting diodes (LEDs) have gained a reputation for high efficiency and long lifetimes, which has led to their use in a growing list of applications, including automotive displays and exterior lights, backlighting for screens and video monitors, street lights, outdoor signs, and interior lighting. Extensive research and development efforts by LED manufacturers have led to the creation of LEDs with higher luminance flux, longer lifetimes, greater chromaticity, and more lumens per watt, which has driven demand and encouraged an even wider array of applications. To ensure the reliability and quality of these devices, accurate and cost-effective testing is critical.

LED testing involves different types of test sequences at various stages of production, such as during design research and development, on-wafer measurements during production, and final tests of packaged parts. While concrete testing "recipes" often include a multitude of steps intended to verify product lifetime or extract data on specific performance characteristics, they are beyond the scope of this application note. This note is intended to provide solid information on the needed "upside-down" for these recipes—basic tests that illustrate how to probe for the diode's characteristics and sample test scripts. This note also outlines how to achieve throughput advantages and reduce the cost of test by using new test technologies, including instruments enabled with Keithley's Test Script Processor (TSP).

Test Description

Testing LEDs typically involves both electrical and optical measurements. This note focuses on electrical characterization, including light measurement techniques where appropriate. Figure 1 illustrates the electrical I-V curve of a typical diode. A complete test could include a multitude of voltage values versus current operating points, but a limited sample of points is generally sufficient to probe for the diode's characteristics.

Figure 1. Typical LED DC I-V curve and test points (not to scale).

Application Note Series

Methods to Achieve Higher Currents from I-V Measurement Equipment

Available test equipment for sourcing and measuring (and voltage (V)) are source-measure units (SMU) or multi-channel SMU systems. SMU systems are high performance I-V source instruments that are designed for use either in a laboratory or on a building floor. Each Series 2600B SMU instrument contains a precision power supply, a DC source, a 16MHz, arbitrary waveform generator instrument, an electronic load, and a trigger monitor instrument. In short, they can source I or V, and then measure I, simultaneously. They also support both pulsed sourcing and sourcing power, referred to as "four quadrants".

There is a limit to the maximum current or voltage that a single SMU can source and measure. This limit is a function of the instrument's design and is typically dependent on design parameters such as the maximum output of the power supply internal to the SMU, the safe operating area (SOA) of the discrete components used in the SMU, the spacing of the metal lines on the SMU's internal printed circuit board, or some of these design parameters are constrained by maximum current limits, some by maximum voltage limits, and some by maximum power limits (P_{max}). A typical representation of the DC I-V limits of a four quadrant SMU is shown in Figure 1. It shows a maximum DC current of 1A (point A in the figure) and a maximum voltage of 60V (point B). The maximum power the SMU can output is 60W, which is achieved at point B (1A x 60V). At point A the power is lower at 60W. The difference can be explained, for example, that the maximum at point B is constrained by the maximum allowed power output of the on-board power supply whereas at point A the limit is based on the maximum current (not power) that a key component can handle.

Figure 1 shows the DC (or continuous wave, CW) I-V limits, or performance envelope. New models of the SMU could produce a time-varying waveform such as a pulse. If the pulse waveform had 60V amplitude, 100µs pulse width, and a 50% duty cycle, then the effective CW power averaged over several seconds is 20W, not 60W. Depending on its design, it may be possible for the SMU to source higher current in pulse mode than in DC mode—the instantaneous maximum peak power in pulse mode is higher than DC peak power, but the CW power dissipation during pulse mode is less on average than in DC mode.

Pulse sweeps

There is a limit to the DC maximum current or voltage that a single SMU can source and measure. This limit is a function of the instrument's design and is typically dependent on design parameters such as the maximum output of the power supply internal to the SMU, the safe operating area (SOA) of the discrete components used in the SMU, the spacing of the metal lines on the SMU's internal printed circuit board, or some of these design parameters are constrained by maximum current limits, some by maximum voltage limits, and some by maximum power limits (P_{max}). A typical representation of the DC I-V limits of a four quadrant SMU is shown in Figure 1. It shows a maximum DC current of 1A (point A in the figure) and a maximum voltage of 60V (point B). The maximum power the SMU can output is 60W, which is achieved at point B (1A x 60V). At point A the power is lower at 60W. The difference can be explained, for example, that the maximum at point B is constrained by the maximum allowed power output of the on-board power supply whereas at point A the limit is based on the maximum current (not power) that a key component can handle.



点击这里下载简化LED I/V特性分析的2页简介。

您是否需要帮助、报价或订购?
请在线联系我们。

■ 加入我们的应用论坛讨论。

2400系列数字源表仪器

2400系列数字源表仪器是为需要高精密电压源和电流源及测量能力的器件测试而专门设计的。每部2400系列仪器都是单通道仪器，既是高度稳定的直流电源，也是真正的仪器级6位半数字多用表。电源特性包括低噪声、高精度和回读功能。多用表能力包括高重复性和低噪声。因此，它是小型、单通道、直流参数测试仪。

- 6种模式：20~100W直流，1000W脉冲，1100V~1 μ V，10A~10pA
- 源和阱(4象限)工作，外加2/4/6线欧姆功能
- 基本直流电压测量准确度：0.012%，数字分辨率：6 $\frac{1}{2}$
- 可用高速检测引线接触检查功能
- 可编程DIO端口，用于自动/夹具/探针控制
- 在4 $\frac{1}{2}$ 数位时通过GPIB总线时，读取速度达1700读数/秒
- 在非易失性缓存中可存储5000个6 $\frac{1}{2}$ 数位读数

内置测试序列

2400系列源存储清单允许您建立和运行高达100个不同的测试设置，并在无需计算机干预情况下运行，因此可提供更快和更容易的测试。

- 存储高达100个独立测试配置，每个配置包括特有的源设置、测量设置、通过/失败标准等，它们组合在一起构成一个完整的测试套件
- 通过/失败利用机内比较器将测试限定在每点500 μ s，避免向计算机发送用于分析的数据时引起的延迟
- 内置用于可定义的数学函数，用于计算器件参数



2400系列数字源表仪器易于建立和使用，提供类似数字多用表的便利功能，同时避免了使用多台仪器时面临的诸多连接、兼容性和同步问题。在进行测量时，您可以在不改变连接的情况下，存储电压或电流。因此，不仅更容易使用，而且节省测试时间。

准备学习更多?

■ [下载2400数据表](#)

■ [阅读应用简介:](#)

- [利用2430C 1kW脉冲数字源表仪器, 实现大电流变阻器生产测试](#) - 学习建立生产测试系统解决方案的有关方法及相关问题, 利用该方案可以对单一和多(阵列)LED器件性能进行验证。

Series 2400 SourceMeter® Line

Keithley's SourceMeter family is designed specifically for test applications that demand tightly coupled sourcing and measurement. All SourceMeter models provide precision voltage and current sourcing as well as measurement capabilities. Each SourceMeter instrument is both a highly stable DC power source and a true instrument-grade 7½-digit multimeter. The power source characteristics include low noise, precision, and feedback. The multimeter capabilities include high repeatability and low noise. The result is a compact, single-handed, DC instrument. In operation, these instruments can act as a voltage source, a current source, a voltage meter, a current meter, and an ohmmeter. Manufactures of components and modules for the communications, semiconductor, computer automation, and medical industries will find the SourceMeter instruments available for a wide range of characterization and production test applications.

Advantages of a Tightly Integrated Instrument
By linking source and measurement circuitry on a single unit, these instruments offer a variety of advantages over systems configured with separate source and measurement instruments. For example, they minimize the time required for set-point development, setup, and maintenance, while lowering the overall cost of system ownership. They simplify the test process, and by eliminating most of the complex mechanical and connection issues associated with using multiple instruments. And, their compact footprint saves valuable bench space.

Power of Five Instruments in One (IV Source, IV Measure)
The tightly coupled source of a SourceMeter instrument provides near-ideal voltage and current sources, and simplifies the reverse programming interface. It also protects the device under test from damage due to accidental overdrive, thermal runaway, etc. Both the current and voltage source are programmable with real-time feedback to help maximize driver accuracy. The feedback reaches a programmed compliance limit, then the source is changed at the time, providing built-in protection.

ACCESSORIES AVAILABLE

TEST LEADS AND PROBES:

| Model | Description |
|-------|--|
| 2401 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet |
| 2402 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet (with 24-pin connector) |
| 2403 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet (with 24-pin connector) |
| 2404 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet (with 24-pin connector) |
| 2405 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet (with 24-pin connector) |
| 2406 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet (with 24-pin connector) |
| 2407 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet (with 24-pin connector) |
| 2408 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet (with 24-pin connector) |
| 2409 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet (with 24-pin connector) |
| 2410 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet (with 24-pin connector) |

COMMUNICATIONS INTERFACES:

| Model | Description |
|-------|--|
| 2401 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet |
| 2402 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet (with 24-pin connector) |
| 2403 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet (with 24-pin connector) |
| 2404 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet (with 24-pin connector) |
| 2405 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet (with 24-pin connector) |
| 2406 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet (with 24-pin connector) |
| 2407 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet (with 24-pin connector) |
| 2408 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet (with 24-pin connector) |
| 2409 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet (with 24-pin connector) |
| 2410 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet (with 24-pin connector) |

SOFTWARE:

| Model | Description |
|-------|--|
| 2401 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet |
| 2402 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet (with 24-pin connector) |
| 2403 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet (with 24-pin connector) |
| 2404 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet (with 24-pin connector) |
| 2405 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet (with 24-pin connector) |
| 2406 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet (with 24-pin connector) |
| 2407 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet (with 24-pin connector) |
| 2408 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet (with 24-pin connector) |
| 2409 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet (with 24-pin connector) |
| 2410 | 24-bit SourceMeter Pro LeadSet (with 24-pin connector) |

1.888.KEITHLEY or www.keithley.com

KEITHLEY Application Note Series Number 2124

采用2430-C型1kW脉冲模式信号源/测量仪一体化仪表进行大电流压敏电阻生产测试

前言
压敏电阻 (varistor) 可以对与之并联的负载实现快速、稳定的瞬态过电压保护。展示了典型的包含压敏电阻保护方案的电路。多源压敏电阻 (MultiLayer Varistors, MLV) 一般比金属氧化物压敏电阻具有小得多的相位电压 (高达~500V), 由于其小尺寸和可表面贴装的特性, 多源压敏电阻器在便携的、低功耗的电子装置中成为常用的保护元件。

测试系统配置
2400系列中的两款源表是进行压敏电阻测试的理想选择。2430-C型可以在输出25mA电流时提供高达1500V的电压, 因此对于金属氧化物压敏电阻测试而言是理想的选择。2430-C 1kW脉冲模式源表可以提供2500V脉冲, 可以对大部分的多源压敏电阻进行完全测试。除了测试的源-测量范围有所不同, 对两种压敏电阻的测试是非常相似的。

多源压敏电阻一般采用单元分立封装或四元阵列封装形式生产。对分立封装的单个器件的测试 (如图1所示) 只需要一台2430-C源表。对于四元阵列封装的测试, 可以采用如下的两种方式进行。

- 第一种, 使用1台源表对4个元件同时进行测量;
- 第二种, 使用1台源表和一个开关系统相连接每一个元件进行测量, 这种方法减少了测试的系统成本, 但吞吐量明显不如第一种方法。

单个待测件测试
实现一个测试系统最直捷的方法是用源表仪器对同一批次的每个器件进行测试。2430-C源表的15A/200V脉冲能力使其成为叠层压敏电阻的理想测试方案。图2显示了分立式压敏电阻生产测试系统的各个基本组成部分。

如图2所示, 2430源表同时具有IEEE-488通信总线与数字I/O端口, 用来接收外部命令。数字I/O端口可以配置为接收来自测试设备的120V脉冲并接收测试开始信号 (START)。最大测量值的测量范围可以在2430-C源表中进行配置, 并与输入测量值进行比较, 这种配置可以在生产测试中提供内建通过/失败测试。



点击上面的视频, 学习如何利用2400系列数字源表仪器保存的设置。

您是否需要帮助、报价或订购? 请在线联系我们。

■ [加入我们的应用论坛讨论。](#)

吉时利源测量单元 (SMU) 工程创新给您带来的益处

我们最新一代系统数字源表®仪器提供测试和测量界最佳的精度、吞吐量和功能组合。单独使用时，它们可以提供工程仪器方面所需的各种功能，而且具有无与伦比的性能。这些仪器还是高度灵活、高效的I-V源测量模块，可以构建适合电子器件的快速、功能强大、高费效比的测试和测量系统。吉时利从20世纪80年代后期开始成为一流的综合源测量解决方案供应商，当时我们推出第一代源测量单元 (SMU)。

第一个每点1毫秒数字化测量单元 (SMU) 仪器 (2651A型)
第一个200W直流、2000W脉冲测量单元 (SMU) 仪器 (2651A型)
第一个3,000V, 180W测量单元 (SMU), 电流测量分辨率1fA (2657A型)



2600B系列数字源表测量单元 (SMU) 仪器

当前

第一个貌似数字多用表的半支架源测量单元 (SMU) 仪器 (2400型)



第一个基于仪器的源测量单元 (SMU) (23X系列)

第一个双通道、半支架源测量单元 (SMU) 仪器 (2602型)
第一个基于脚本的测量单元 (SMU) 仪器 (2601/2602型)



1989

2000

第一个1000V测量单元 (SMU) 仪器 (237型)



1995

2000

第一个1 kW脉冲测量单元 (SMU) 仪器 (2430型)



第一个亚飞安测量单元 (SMU) 仪器 (6430型)



第一个具有并行测试扩展能力的测量单元 (SMU) 仪器 (2600A系列)



系统数字源表®源测量单元 (SMU) 仪器



| 特性 | 2651A / 2657A 高电流/高电压 | 2634B / 2635B / 2636B 低电流 | 2602B / 2612B 双通道 | 2601B / 2611B 单通道 | 2604B / 2614B 双通道测试台 |
|-----------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 通道数 | 1 (可选择扩展至32通道) | 1~2 (可选择通过TSP-Link® 扩展至64通道, 用于2635B/2636B) | 2 (可选择通过TSP-Link® 扩展至64通道) | 1 (可选择通过TSP-Link® 扩展至32通道) | 2 |
| 电流最大值/最小值 | 1 (可选择通过TSP-Link®扩展至32通道) | 2634B: 10A 脉冲/1fA 2636B, 2635B: 10A 脉冲/0.1fA | 10A 脉冲/100fA | 10A 脉冲/100fA | 10A 脉冲/100 fA |
| 电压最大值/最小值 | 2651A: 50A 脉冲/100fA 2657A: 120mA/1fA | 200V/100nV | 2602B: 40V/100nV 2612B: 200V/100nV | 2601B: 40V/100nV 2611B: 200V/100nV | 2604B: 40V/100nV 2614B: 200V/100nV |
| 系统级自动化 | 数字I/O, TSP-Link, 接触检查 | 数字I/O, TSP-Link, 接触检查 (2634B无此功能) | 数字I/O, TSP-Link, 接触检查 | 数字I/O, TSP-Link, 接触检查 | N/A |
| 最大读数/秒 | 38,500 1µSec/pt., 18-bit数字转换器 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 计算机接口 | GPIB, LAN (LXI), RS-232 | GPIB, LAN (LXI), RS-232, USB | GPIB, LAN (LXI), RS-232, USB | GPIB, LAN (LXI), RS-232, USB | GPIB, LAN (LXI), RS-232, USB |
| 连接器/线缆 | 2651A: 螺丝端子, 香蕉插头或三轴适配器 2657A: HV三轴, SHV | 三轴 | 螺丝端子, 香蕉插头 或三轴适配器 | 螺丝端子, 香蕉插头 或三轴适配器 | 螺丝端子, 香蕉插头 或三轴适配器 |



| 特性 | 6430低电流数字源表 | 2430高功率数字源表仪器 | 2410高电压数字源表仪器 | 2420 / 2425 / 2440 高电流数字源表仪器 | 2400 / 2401低功率 数字源表仪器 |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 电流最大值/最小值 | 105mA / 10aA | 10.5A 脉冲 / 100pA | 1.05A / 10pA | 5.25A / 100pA | 1.05A / 10pA |
| 电压最大值/最小值 | 200V / 1uV | 200V / 1uV | 1100V / 1uV | 100V / 1uV | 200V / 1uV |
| 功率 | 2W | 1100W | 22W | 110W | 22W |
| 最大读数/秒 | 256 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 接口 | GPIB, RS-232, 数字I/O, 触发器链路触发器总线 | GPIB, RS-232, 数字I/O, 触发器链路触发器总线 | GPIB, RS-232, 数字I/O, 触发器链路触发器总线 | GPIB, RS-232, 数字I/O, 触发器链路触发器总线 | GPIB, RS-232, 数字I/O, 触发器链路触发器总线 |
| 连接器 | 三轴 | 香蕉插头 (前/后) | 香蕉插头 (前/后) | 香蕉插头 (前/后) | 香蕉插头 (前/后) |

想了解更多信息？

通过电话、传真、信函或电子邮件
与我们联系：

吉时利仪器

邮箱：china@keithley.com

网址：www.keithley.com.cn



吉时利仪器公司主办在线应用论坛，鼓励用户之间交流思想和讨论。
[现在就加入讨论。](#)

欲了解吉时利高性能测量单元（SMU）怎样提高测试和测量应用效率的更多信息，
请与吉时利当地代表联系或者[在线提问](#)。

向吉时利应用工程师咨询，了解如何充分利用吉时利产品。

说明书如有变动不另行通知。所有吉时利的注册商标或商标名称都是吉时利仪器的财产。所有其它注册商标或商标名称都是相应公司的财产。
此版本为中文译本，仅供参考。您购买或使用前请务必详细阅读本文件的英文原件。

更自信的测试

KEITHLEY
A Tektronix Company

KEITHLEY INSTRUMENTS, INC. ■ 28775 AURORA RD. ■ CLEVELAND, OH 44139-1891 ■ 440-248-0400 ■ Fax: 440-248-6168 ■ 1-888-KEITHLEY ■ www.keithley.com

BRAZIL
55-11-4058-0229
www.keithley.net.br

CHINA
86-10-8447-5556
www.keithley.com.cn

FRANCE
01-69868360
www.keithley.fr

GERMANY
49-89-84930740
www.keithley.de

INDIA
080-30792600
www.keithley.in

ITALY
02-5538421
www.keithley.it

JAPAN
Tokyo: 81-3-6714-3070
Osaka: 81-06-6396-1630
www.keithley.jp

KOREA
82-2-6917-5000
www.keithley.co.kr

MALAYSIA
60-4-643-9679
www.keithley.com

MEXICO
52-55-5424-7907
www.keithley.com

SINGAPORE
01-800-8255-2835
www.keithley.com.sg

TAIWAN
886-3-572-9077
www.keithley.com.tw

UNITED KINGDOM
044-1344-392450
www.keithley.co.uk